# KEK-ATF における極小ビームサイズ達成

# 久保 浄\*

#### Achievement of Extremely Small Beam Size at KEK-ATF

#### Kiyoshi KUBO\*

#### Abstract

For linear colliders, extremely small and stable beam is required for high luminosity. At ILC (International Linear Collider), designed vertical beam size and required vertical position stability at the interaction point is nanometer level. For confirming feasibility of such small and stable beam, a prototype of the final focus system of ILC was constructed as an extension of ATF (Accelerator Test Facility) at KEK. This uses small emittance beams produced in and extracted from the damping ring of ATF. The project of final focus system study is called ATF2. One of the most important issues in squeezing beam is chromatic aberration, aberration caused by energy spread of beam. We have demonstrated the local chromatic correction method, which will be used for ILC, and observed the vertical beam size about 44 nm with low intensity beam.

### 1. はじめに

衝突型加速器 (コライダー) において重心系の エネルギーとともに重要なことは、ビームとビー ムの衝突によってできるだけ多くの興味のある反 応を起こさせること、すなわち高いルミノシティ を実現することである. リニアコライダーでは, 円形コライダーと異なり、ビームの各粒子は一回 しか相手のビームとの衝突機会がない.従って, ビームを非常に細くし、密度を高くしてルミノシ ティを確保することになる. 高密度のバンチ同士 が衝突すれば、バンチ内の粒子は相手の作る電磁 場によって大きな力を受け、エネルギーを失い角 度変化を受ける. このビーム・ビーム力は、衝突 の際の粒子密度に制限を与えるが、ビームの断面 形状を扁平にすることによって影響を小さくでき るため、垂直方向のサイズをできるだけ小さくす る. さらに, 円形コライダーのようにビームが安 定に周回するよう衝突後のビームの質に気を配る 必要はないので、粒子密度をより高くすることが 許される. ILC (International Linear Collider) の衝突点での垂直方向の設計ビームサイズは 6 nm 程度である(水平方向は 500 nm 程度)<sup>1)</sup>.

このような極端に小さなビームを作ることはも ちろん簡単ではなく、また、小さなビーム同士の 位置を正確に合わせて衝突させることも必要であ る.ATFでは、ビームを小さく絞り、軌道を安 定させるための技術開発を行い、ILCで要求され るようなビームが実現可能であることを確かめる 実証実験を行っている.これは、以前からあった ATF ビームラインを拡張して行われており ATF2 と呼ばれている.ATF2 の大きな特徴は、その設 計段階から国際協力のもとに進められてきたこと であり、アジア、ヨーロッパ、アメリカの10ヶ 国以上から多数の大学・研究所が参加して(人・物・ 金を出して)行われている.また、大学院生、ポ スドクなど特に若い研究者達の訓練の場としても 重要な役割を果たしている.

ビームを小さく絞るために重要な低エミッタン スの電子ビームの生成は,既にATFのダンピン グリングで実証されている.そのエミッタンスは 世界最小クラスの値であり(リング内のみでなく ビームを取り出して利用する加速器としては世界 最小の規格化エミッタンスである),ILCで要求

<sup>\*</sup> 高エネルギー加速器研究機構,総合研究大学院大学 高エネルギー加速器科学研究科 加速器科学専攻 High Energy Accelerator Research Organization (KEK) and Department of Accelerator Science, Graduate University for Advanced Studies (SOKENDAI) (E-mail: kiyoshi.kubo@kek.jp)

されるエミッタンスと同等である<sup>2)</sup>.

低エミッタンスではあってもゼロではなく,エ ネルギーの拡がりもある.これがビームを小さく 絞ることが簡単ではない原因である.すなわち, ビームを小さく絞るためには,エミッタンスによ る収差 (geometrical aberration),エネルギー拡 がりによる収差 (chromatic aberration)の小さ い収束システムを作る必要がある.ILC では後で 述べるような,"local chromatic correction"と いう補正方法を採用する.

ATF2では以下の2つの目標を設定している.

- Goal-1: ILC と同じ local chromatic correction 方式による極小ビームサイズ生成の実証(設 計値 37 nm)
- Goal-2:軌道のフィードバック補正による 安定なビームの実現(ナノメートルレベル)

Goal-1 については,2012 年 12 月までに約 70 nm のビームを確認して ILC の最終収束方法 を実証することができた<sup>2,3)</sup>. さらに改良を進め ることにより 2014 年夏までには約 44 nm とい う設計値に近いビームサイズを確認することがで きた<sup>4,5)</sup>. ただし,バンチ当たりの電荷量を大き くすると測定されるビームサイズも大きくなって しまうという,ATF2 特有と思われる問題がある. 現在これについての詳しい検討が続いているが, ILC と比べて ATF2 のビームエネルギーが低くバ ンチ長が長いため,横方向のウェーク場の影響が 大きいことが原因と考えられる.

Goal-2 については, バンチ間隔 150 nm 程度 のビームパルス内でのバンチ毎のフィードバック の実証試験が成功している.現在は, ナノメート ルレベルの分解能をめざすビーム位置モニター (IPBPM)を最終収束点付近に設置し, 分解能の テストを行っており, またこれを使ったナノメー トルレベルのビーム安定化のための試験が続いて いる.

以下では, 主に Goal-1 に関する研究のこれま での結果と今後について述べる.

### 2. 最終収束での収差とその補正

最終収束系の設計上重要なのが色収差 (chromatic aberration)である. 色収差とは, ビー ム内の粒子のエネルギーの違いによる焦点距離の ずれであり,同じ強さの磁場から受ける角度変化 がエネルギーによって異なることから発生する. これを表す量 "chromaticity"を, x(y)方向につ いて以下のように定義することができる.

$$\xi_{x(y)} \equiv -\frac{d\phi_{x(y)}}{d\delta} \tag{1}$$

 $\phi_{x(y)}$  はベータトロン振動の位相,  $\delta (= \Delta E/E)$ は相対的なエネルギーのずれである(円形加速器 でのクロマティシティの定義と係数 $-2\pi$ だけ異 なっている). 4 極磁場のみによる(6 極磁場に よる補正がされていない)クロマティシティが "natural chromaticity"である.

垂直方向の設計ビームサイズは水平方向よりも はるかに小さいので, 垂直方向がより問題となる. 垂直方向の natural chromaticity の大部分は最後 の4極磁石によって発生し,その量は  $L^*$ を磁石 から焦点までの距離,  $\beta^*$ ,を焦点でのベータ関数 として近似的に,

$$\xi_{v} \approx L^{*} / \beta_{v}^{*} \tag{2}$$

である.また, chromaticity とエネルギーの拡が りによる焦点でビームサイズの増大の影響は近似 的に

$$\sigma_{y}(\sigma_{\delta}) \sim \sigma_{y}(0) \sqrt{1 + \left(\xi_{y} \sigma_{\delta}\right)^{2}}$$
(3)

のように表すことができる ( $\sigma_{\delta}$ はエネルギー拡 がり,  $\sigma_{y}(\sigma_{\delta})$ はそれに依存するビームサイズ). ILC では  $\sigma_{\delta} \sim 10^{-3}$ , natural chromaticity  $\xi \sim 10^{4}$ 程度であり, 色収差の補正は必須である.

chromaticity は、円形加速器と同様に、6 極磁 石を水平方向の dispersion のある場所に置くこ とによって補正することができる。6 極磁石の磁 場は水平方向の位置に比例した収束力として働 き、dispersion は粒子の位置がそのエネルギーに 比例してずれるということであるから、結果とし て粒子のエネルギーに比例した収束力を与えるこ とができる。

しかし、6 極磁石の非線形磁場のため新たな収 差が発生する.エネルギーのずれに依存しない ビーム位置の拡がり(ビームサイズ)のために生 じる geometrical aberration や, 高次の dispersion であり,これも考慮に入れて補正しなくてはならない.

色収差の補正方法には "global chromatic correction" と "local chromatic correction"の 2つの方法がある.

"global chromatic correction"では、図1に 示すように、chromaticityのみを発生させ他の収 差を生じないような領域をビームラインの上流に 挿入する."global"と呼ぶのは、chromaticity の主な発生源である最終収束4極磁石と、その補 正のための領域が離れているからである.水平・ 垂直両方向の補正のため2つの領域が必要であ る.それぞれの領域には等しい強さの6極磁石2 つが、ビーム光学的に対称な位置に置かれる.こ の対称性によって、重要な高次の収差をそれぞれ の領域内で自動的に相殺させることができる.

"local chromatic correction"では、図2に示す ように、6極磁石を最終収束4極磁石のすぐ隣に 置き chromaticity をその場で補正してしまう<sup>6)</sup>. 一方この6極磁石によって発生する geometrical aberration 等の余分の収差は、上流に2台(以上) の6極磁石を置いて補正する.この際、他の収差 が大きくならないように光学パラメータを調整す る必要がある.

"global chromatic correction"と"local chromatic correction"を比較すると、"local"のほうが必要なビームラインが短いという利点がある。energy band width が広い、ビームハローが小さいという利点も報告されている<sup>6)</sup>. これらの利点のために、ILC では local chromatic correction の方法を採用する.

しかし, local correction の光学系には global correction のような簡単な対称性がないために設計段階での最適化も複雑なものになる<sup>7,8)</sup>. さらに,水平・垂直方向の補正領域が分離していないことなどビーム調整が複雑で難しくなる要因がある.

リニアコライダーのためのビーム収束は global correction の方法により 1994 年に SLAC の FFTB (Final Focus Test Beam) での実験で実証 されている<sup>9)</sup>. しかし,上で述べたように local correction ではさらに難しさが予測されており,これが ATF2 で実証実験をする意義である.



図1 Global chromatic correction の概念図



図2 Local chromatic correction の概念図

# 3. ATF2 のビームライン

ATF の加速器は, 光陰極-RF 電子銃, 1.3 GeV S-band 線形加速器, ダンピングリング, 取出し ビームライン, 最終収束システムからなっている.

ATF のダンピングリングでは低エミッタンス の電子ビームが生成される.最近の運転では垂直 方向のエミッタンスの測定値は約8pm(規格化 エミッタンス 20 nm)である.この規格化エミッ タンスは,ILCのダンピングリングで要求される 値と同等である.最終収束の試験では,この低エ ミッタンスビームを取り出して使用する.ATF2 の設計では,12pmを仮定しており,ビーム取 り出しと輸送に伴うある程度のエミッタンス増加 が考慮されている.

ILC と ATF2 の最終収束系の重要なパラメータ の比較を**表1**に示す. ビームエネルギーは全く異 なるが, エネルギーの相対的な拡がりがほぼ同じ であり, chromatic correction の実証のため, ATF2 の natural chromaticity は ILC と同程度に なるように設計されている. 図3にILCとATF2の最終収束ビームライン に沿った光学パラメータ(β関数とdispersion 関数)を示すが、この図からもわかるように、ビー ムエネルギーの違いのために長さは大きく異なる が、ATF2 はビーム光学的にILC最終収束システ ムとほとんど同じものであり、ビームライン上で の磁石の構成がほぼ同じ(名前も同じ)になって いる.また、磁石の設置誤差や磁場誤差の許容度 も同じ程度である<sup>10</sup>.

Parameter	ILC	ATF2
Beam Energy [GeV]	250	1.3
Energy Spread	0.07/0.12	$\sim 0.07$
(e <sup>+</sup> /e <sup>-</sup> ) [%]		
Final Q - IP distance $(L^*)$	3.5/4.5	1.0
(SiD/ILD detector) [m]		
Vertical beta function at	0.48	0.1
IP $(\sigma_y^*)$ [mm]		
Vertical emittance [pm]	0.07	12
Vertical beam size at	5.9	37
IP $(\sigma_y^*)$ [nm]		
$L^*/\beta_y^*$	7300/9400	10000
(SiD/ILD detector)		

表1 ILC 最終収束系と ATF2 のパラメータ

IP: Interaction Point (Focal Point)



図3 ILC (上), ATF2 (下)の最終収束ラインの光学パラメータ(β関数と水平分散関数). 横軸は距離(単位m)

# 4. 最終収束点のビームサイズモニター

ATF2の最終収束点での垂直方向の設計ビーム サイズは 37 nm であり、このような小さなビー ムサイズを測定する技術を開発することはこの計 画の最も重要な課題の一つである。ATF2 では、 FFTB で使用されたビームサイズモニターを再構 築・改造して使用している。これは、干渉させた レーザー光と電子ビームの散乱(逆 Compton 散 乱)を用いるもので、"IPBSM"(Interaction Point Beam Size Monitor)、あるいは発明者の名 前から"Shintake Monitor"と呼ばれている<sup>11)</sup>. 図4に IPBSM の概念図を示す<sup>12)</sup>. レーザー光(波 長え)がハーフミラーで2つの光路に分けられた 後、ある角度( $\theta$ )をもって交差する。2つのレー ザービームの重なった部分では光強度の干渉縞が 形成され、そのコントラストは |cos  $\theta$ |、間隔は

 $d = \lambda / (2\sin(\theta / 2)) \tag{4}$ 

となる. ここに電子ビームの焦点を合わせて衝突 させ,発生する γ 線を観測する. 干渉縞の位置(以 下では「位相」と表現する)は,一方の光路の長 さを変化させることによって調整できるように なっている.

図5のように、ビームサイズが干渉縞の間隔に 比べて小さい場合には $\gamma$ 線の強度は位相に強く依 存するが、ビームサイズが大きい場合には $\gamma$ 線の 強度は位相を変えてもあまり変化しない. ビーム サイズを求めるため、干渉縞の位相を走査し、各 位相( $\phi$ )での $\gamma$ 線の強度( $G(\phi)$ )を記録する.



図4 最終収束点のビームサイズモニターの概念図<sup>12)</sup>

-17 -

J. Particle Accelerator Society of Japan, Vol. 12, No. 1, 2015 17

Che,  $G_0$ , M,  $\phi_0 e$  free parameter  $\ell l \tau$ ,

$$G(\phi) = G_0 (1 + M\cos(\phi + \phi_0))$$
(5)

という関数でフィットする. ここで, *M*は Modulation あるいは Visibility である. これを光 強度のコントラストで割った *M*/ $|\cos \theta|$ は, 次 式のように, 干渉縞に垂直な方向の電子ビームの 密度分布 ( $\rho(y)$ )の波数  $2\pi/d$ に対応したフーリ エ成分の大きさになる.

$$M/\left|\cos\theta\right| = \frac{\left|\int\rho(y)e^{i2\pi y/d}dy\right|}{\int\rho(y)dy}$$
(6a)

密度分布が正規分布(幅σ<sub>ν</sub>)の場合には,

$$M/\left|\cos\theta\right| = \exp\left(-\frac{2\pi^2}{\sigma_y^2} \sigma_y^2}\right) \tag{6b}$$

となる. 実際には種々の誤差により Modulation が減少する可能性があり、その係数 ( $C_M < 1$ )を 考慮して、ビームサイズを表す式は、

$$\sigma_{y} = \frac{d}{2\pi} \sqrt{2 \ln(C_{M} |\cos\theta| / M)}$$
(7)

である. ただし,  $C_M$ を正確に評価することがで きていないため,以下では $C_M = 1$ として計算す る. 従って,得られた値はビームサイズの上限値 である.

このモニターでは、干渉縞の間隔に比べて極端 に大きいビームサイズや極端に小さなビームサイ ズに対しては解像度がない. そこで ATF2 では レーザー光の波長を FFTB で使用されたものの 1/2にしてより小さなサイズを測定できるように している.また、レーザーの交差角の設定に3つ



図5 ビームサイズ測定の原理

のモード(174度,30度,2-8度)があり(2-8 度モードでは、交差角を2度から8度の間の任 意の値に設定できる)干渉縞の間隔を変えられる (式4).この結果、約6µmから25nm程度ま でのビームサイズを測定することができる<sup>13)</sup>. ビーム調整の初期の段階では小交差角モードを使 用し、調整の進行とともに大交差角モードに切り 替えていく.

最終収束点には、炭素繊維を使用したワイヤー スキャナーによるビームサイズモニターもあり、 数ミクロン以上のサイズの測定に使用される.

## 5. ビーム調整の方法

ダンピングリングから取り出されたビームに対 して,まず最終収束ラインの上流で dispersion, エミッタンス,Twiss パラメータ, x-y カップリ ングなどが測定され,必要な補正が行われる.

垂直方向の dispersion 関数は、水平方向の dispersion のある場所の2台1組の skew 4 極磁 石と、軌道の調整によって補正される. エミッタ ンスと Twiss パラメータは4台の Optical Transition Radiation を利用したビームサイズモ ニター (OTR monitor) によって測定される. こ の測定に基づいてビーム光学パラメータの補正が 4 極磁石の強さを調整することで行われる. x-y カップリングも OTR monitor の測定をしながら 行われ、合計 6 台ある skew 4 極磁石の強さを調 整する.

最終収東ビームラインの全ての4極磁石と6 極磁石は遠隔操作可能な3自由度(水平方向・垂 直方向・ビーム軸の周りの回転)の可動台の上に 置かれている.ビームの軌道はいくつかの補正用 2極磁石の強さと4極磁石の位置の調整によって 行われる.

ビーム調整の最終段階が, 焦点でのビームサイ ズの調整である. そのためにいくつかの「調整ノ ブ」が用意されている<sup>14)</sup>. **ま2**に示すように, 調整ノブには, ビーム光学系の線形成分(焦点の 位置, dispersion, x-yカップリング)を調整する もの(Linear knob)と2次の成分(chromaticity, 2次の dispersion, 高次の geometric aberration 等) を調整するもの(Non-linear knob)とがある.

Linear knob では 6 極磁石の横方向の位置を変 え, non-linear knob は 6 極磁石・スキュー 6 極 磁石の磁場の強さを変える.

実際のビーム調整では各調整 knob の大きさを 変えながら垂直方向のビームサイズ( $\sigma_y$ )を測定 する. この時,

$$\sigma_y^2 = \sigma_{\min}^2 + (c_k a_k)^2 \tag{8}$$

のような依存関係がある<sup>14)</sup> ( $a_k$ は knob の強さ,  $\sigma_{\min}$ はこの knob を変えて得られる最小ビーム サイズ,  $c_k$ は各 knob 毎の定数).式(6b)から, IPBSM の modulation は

$$M = M_{\max} \exp\left(-2\pi^{2} c_{k}^{2} a_{k}^{2} / d^{2}\right)$$
(9)

のように調整 knob の強さに対する Gauss 型関数 になる.実際のビーム調整の例を図6 に示す<sup>4)</sup>. 各 knob は,測定の後,図のようなフィッティン グで得られた頂点の値に設定され,次の knob の 調整へと進む.

	Changing	Corrected coupling	
	parameters		
Linear	6-poles	<i>yy</i> '	
knobs	horizontal move	(focal position)	
	6-poles	<i>yE</i> (dispersion)	
	vertical moves	<i>x'y</i> (x-y coupling)	
Non-	6-poles	<i>x'yy'</i>	
linear	Strength	yy'E	
knobs		(chromaticity)	
	Skew 6-poles	Xxy	
	Strength	xyE	
		yEE	
		(2 <sup>nd</sup> order	
		dispersion)	
		<i>yy'y</i> '	

表2 最終収束点垂直ビームサイズの調整ノブ



図6 調整 knob を用いた焦点でのビームサイズ調整の例<sup>4)</sup>

— 19 —

## 6. 極小ビームサイズ達成

**図7**は確認された最小ビームサイズの推移を示 している<sup>4)</sup>. IPBSM の改良とともに,以下に述 べるようなビーム調整上の進展があった.

4 極磁石の磁場の高次成分への対策が重要であ る.特に,最終収束点の前の最後の水平方向の収 束磁石(QF1)の磁場精度に問題があることがわ かった.水平方向のビームサイズはこの磁石の場 所で最大で,x-yカップリングにより焦点での垂 直ビームサイズが増大していた.そこで,2012 年11月にこの磁石を口径が大きく,高次の磁場 成分が小さいものに置き換えた.また,最終収束 点での水平方向のβ関数を元の設計値の10倍に することで他の磁石も含めた誤差による x-y カッ プリングが収束点での垂直ビームサイズに効かな いようにして実験を行っている<sup>15)</sup>.

また,ビームサイズを最小にするためにかなり 強いスキュー6極磁場による補正が必要であるこ とがわかったが,これは,どこかに高次成分の磁 場の誤差があることを示していた.実験データの 解析からその場所を推測して調査した結果,1台 の6極磁石のコイルの一部の短絡が発見された<sup>3)</sup>. 2013年1月にこの磁石を弱い磁場設定で使用す るように他のものと場所を入れ替えた結果,強い スキュー6極磁場による補正が不要になった.さ らに2014年4月からは,この磁石を使用しない (磁場ゼロ)ようにビーム光学系の設定を変えて 実験を行っている.

ビーム軌道を安定化させたことも重要であっ た.ダンピングリングから取り出した後のビーム 軌道には比較的ゆっくりした変動があるが,これ を補正するための軌道フィードバックを改良して きたことも極小ビームサイズ達成に寄与したと思



われる.

図8に2014年6月に得られた10回連続のビー ムサイズ測定の結果を示す<sup>4)</sup>.  $C_M$ =1と仮定した 場合のビームサイズの平均は44 nm,標準偏差 は3 nm である. 10回の測定には約30分を要す るが,この間ビームの調整は行っていない.ビー



**図8** 10 回連続のビームサイズ測定の結果. Modulation (左)と、*C<sub>M</sub>*=1と仮定して計算したビームサイズ (右)<sup>4)</sup>





ムとモニターを含むシステムのこの程度の時間ス ケールでの安定性を示している.

6 極磁場による色収差の補正を行わない場合の ビームサイズの計算値は約 450 nm であり,得ら れた結果は用いられた "local chromatic correction"の方法の有効性が実証されたことを 意味している.

これまでの重要な成果の一つは、極小ビームサ イズを繰り返し、比較的短時間の調整で達成でき るようになったことである. **図9**に運転休止から の再開後のビームサイズ測定の推移を示す<sup>4)</sup>.上 は3週間の運転休止後、下は3日間の休止後の 例である.各点は1回の IPBSM の測定を表して いる.

### 7. 今後の研究

### 7.1 より小さなビームサイズの確認

これまでに確認できたビームサイズは約 44 nmであり,設計ビームサイズ37 nmよりも やや大きい.これにはいくつかの要因が考えられ る.一つは IPBSM の誤差,例えば使用している レーザー光の変形や変動の影響などがある<sup>16,17)</sup>. ダンピングリングからの取り出しから最終収束ラ インに輸送される間のエミッタンス増大,ビーム 軌道の変動のため見かけのビームサイズが大きく なる効果なども無視できない可能性がある.これ らは調査が続いている状況で結論は出ていない が,最終収束点付近に設置された IPBPM で精度 の高い測定が可能になれば,ビーム軌道の変動の 影響は明らかになるはずである.

### 7.2 ビーム強度依存

以上のように、目標値に近いビームサイズを確認できているが、ビーム強度を上げるとビームサ イズが大きくなってしまうという問題がある.こ れは、ダンピングリングから取り出した後のビー ムラインのどこかでのウェーク場によるものと思 われる.ILCと比べてATF2のビームはエネルギー が低くバンチ長が長いために、横方向のウェーク 場の影響が大きい.また、設計・建設の段階では ウェーク場が重要な影響を与えるとは考えられて いなかったために、ビームラインにある構造やパ イプの継目などの設計にウェーク場の低減という 観点があまりなかったことも影響を大きくしてい る要因と考えられる.

ビーム強度依存が ILC でも問題になるとは考 えにくいが,ATF2 での問題を定量的にも理解し ておくことは必要であり、これまで種々の検討や 改善の試みがある.実験・理論的な計算の両面か らの検討により、いくつかの発見があり、ある程 度の改善がみられている. 例えば、ビームライン 中に多数存在するベローズでのウェーク場が問題 となり得ることがわかり,ほぼすべてのベローズ にシールドを付けた.また、比較的ベータ関数の 小さな上流部にあるためあまり効かないと思われ ていた4台のビームサイズモニター (OTR beam profile monitor) のチェンバーのウェーク場が最 終収束点でのビームサイズに影響を与えることが 実験によって発見され、以後はここでのウェーク 場の影響を最小にするようにチェンバーの位置を 調整している.

また,ビームサイズだけでなく,ウェーク場の ビームの軌道への影響も調査され,実験と理論計 算の比較が行われている.

この問題の検討は進行中であり、まだ完全にこ の問題を理解するには至っていない.なお、この 問題についてのさらに詳しい議論は、参考文献 18)を参照していただきたい.

### 8. まとめ

ATF において、ダンピングリングから取り出 される超低エミッタンス電子ビームを、ILC の最 終収東系と同じ方法で収束させる実験(ATF2) を行い、これまでに当初の設計値(37 nm)に近 い 44 nm 程度の微小なビームサイズを確認する ことができた. これは、ATF2 の最も大きな目的 である"Local Chromaticity Correction"の有効 性の実証を意味する. さらに、エミッタンスと光 学系の設計から計算されるビームサイズ 37 nm との差、ビームサイズの強いバンチ電荷依存、な どの原因を特定して現象を理解するために研究を 続けている.

### 参考文献

- 1) ILC Technical Design Report, URL: https://www. linearcollider.org/ILC/Publications/Technical-Design-Report
- 2) G. White, et. al.: Phys. Rev. Lett. 112, 034802 (2014).
- K. Kubo and T. Okugi: Proc. 10th PASJ, Nagoya, 1 (2013).
- 4) K. Kubo: Proceedings of IPAC14, Dresden, Germany, 2014. Paper ID WEZA0. URL: http:// accelconf.web.cern.ch/AccelConf/IPAC2014/ papers/weza01.pdf
- 5) S. Kuroda: "ATF2 for Final Focus test Beam for Future Linear Colliders", Proceedings of ICHEP14, Valencia, Spain, 2014.
- P. Raimondi and A. Seryi: Phys. Rev. Lett. 86, 3779 (2001).
- 7) A. Seryi, M. Woodley and P. Raimondi: Conf. Proc. PAC03-RPAB018 C030512, 2766 (2003).
- 8) R. Tomas: Phys. Rev. ST Accel. Beams 9, 081001 (2006).
- 9) V. Balakin, et al.: Phys. Rev. Lett., 74 2479 (1995).
- 10) ATF2 Group: "ATF2 Proposal", CERN-AB-2005-035, CLIC note 636, DESY 05-148, ILC-Asia-2005-22, JAI-2005-002, KEK Report 2005-2, SLAC-R-771, UT-ICEPP 05-02, (2005). URL: http:// lcdev.kek.jp/ATF2/proposal/
- 11) T. Shintake: Nucl. Instrum. Meth., A311, 455 (1992).
- 12) Y. Yamaguchi: Master thesis at Graduate School of Science, The University of Tokyo, 2010.
- 13) T. Suehara, et al.: Nucl. Instrum. Meth., A616 (2010) 1-8.
- 14) T. Okugi, et al.: Phys. Rev. ST Accel. Beams 17, 023501 (2014).
- 15) E. Marin, et al.: Phys. Rev. ST Accel. Beams 17, 021002 (2014).
- 16) J. Yan, et al.: Nucl. Instrum. Meth. A740 (2014) 131-137.
- 17) J. Yan, et al., "Measurement of nm Electron Beam Sizes using Laser Interference by Shintake Monitor", In Proceedings of TIPP2014, June 2014, Amsterdam.
- 18) K. Kubo, A. Lyapin and J. Snuverink: "Wakefield Issues for the Linear Colliders", in ICFA Beam Dynamics Newsletter No. 61 (2013).